Relazione di laboratorio del 7/04/22

Lisa Merlo Marco Militello Nicolò Negro Pet07/04/2022

1 Strumenti di laboratorio

- 1. Breadboard
- 2. Generatore di tensione ad onde quadre
- 3. Multimetro palmare
- 4. Induttanze
- 5. Resistori
- 6. Capacità
- 7. Oscilloscopio e rispettive sonde

2 Introduzione

L'esperienza si divide in un due sezioni: gli obiettivi della prima parte riguardano lo studio e la comprensione dei circuiti RC ed RL, mentre la seconda si concentra sui circuiti RLC. I fenomeni considerati in entrambi i casi sono due: la carica e la scarica del circuito, cioè il passaggio da una tensione nulla a $V_0 \neq 0$ (carica) e viceversa.

3 Metodo

In primo luogo è stata verificata la funzionalità delle sonde dell'oscilloscopio, ovvero la correttezza della loro calibrazione. In seguito è stato riprodotto il circuito in Figura 1 e studiato il fenomeno di carica. Per fare ciò ci siamo serviti del generatore ad onde quadre, dell'oscilloscopio e delle relative sonde. Queste ultime sono state collegate all'oscilloscopio e ai capi della resistenza.

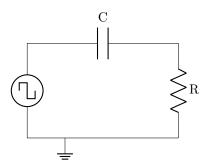


Figura 1: Circuito RC

Tramite il display dello strumento abbiamo studiato il grafico del Voltaggio (espresso in Volt) in funzione del tempo, che è stato poi interpolato tramite le leggi conosciute. La resistenza immessa nella breadboard è di circa $9.88 \pm 0.01~\mathrm{K}\Omega$, scelta in quanto sensibilmente più piccola della resistenza interna dell'oscilloscopio (circa $1~\mathrm{M}\Omega$). Invece, la capacità usata è molto maggiore della capacità d'ingresso dello strumento (circa $20~\mathrm{pF}$). Il procedimento è stato ripetuto analogamente per il circuito RL, sostituendo la capacità con un'induttanza. Grazie alla costante di tempo caratteristica del circuito τ è possibile risalire alla misura di capacità e induttanza.

Nella seconda parte dell'esperimento (circuito RLC) sono state inserite contemporaneamente sia l'induttanza che la capacità (Figura 3); successivamente la frequenza del segnale ad onda quadra è stata modificata in modo tale da ottenere un circuito sottosmorzato, sovrasmorzato e con smorzamento critico.

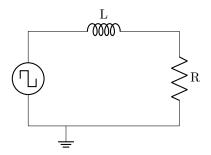


Figura 2: Circuito RL

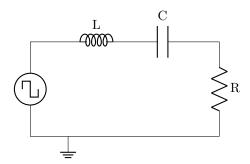


Figura 3: Circuito RLC

4 Dati

Inizialmente, abbiamo associato alle misure dirette un errore pari alla sensibilità degli strumenti usati. Per poter effettuare l'interpolazione dei dati tramite ROOT e ottenere le misure indirette, gli errori sono stati normalizzati, secondo la formula $\frac{S}{\sqrt{12}}$ (con S sensibilità).

4.1 Prima parte - Esperimenti su circuiti RC

Tramite i cursori dell'oscilloscopio, sono stati campionati i valori del voltaggio [V] in funzione del tempo [s] del fenomeno di scarica.

4.2 Seconda parte - Esperimenti su circuiti RL

Il processo è stato ripetuto analogamente con il circuito della Figura 2, sostituendo la capacità con l'induttanza.

4.3 Terza Parte - Esperimenti su circuiti RLC

Dopo aver creato il circuito in Figura 3, abbiamo campionato il voltaggio in funzione del tempo analogamente alle sezioni precedenti.

5 Analisi dati

5.1 Prima parte - Esperimenti su circuiti RC

Una volta raccolti i dati, sono stati interpolati tramite ROOT secondo la legge:

$$V = Ke^{-\frac{t}{\tau}}$$

La costante K rappresenta Q_0/C , dove C è la capacità immessa nella breadboard. E' stato effettuato il test del chi-quadro (di seguito riportati grafico e dati) per ricavare la costante caratteristica del circuito τ , pari a RC. Il test ha restituito una probabilità del 17% ed, essendo maggiore del 5%, possiamo concludere che la curva usata per l'interpolazione si adatta ai dati ricavati.

| Circuito RC | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|--|
| Tempo [ms] | Errore | Voltaggio [V] | Errore | |
| 0 | 30 | 16.60 | 0.06 | |
| 100 | 30 | 15.00 | 0.06 | |
| 200 | 30 | 13.40 | 0.06 | |
| 360 | 30 | 12.80 | 0.06 | |
| 400 | 30 | 11.00 | 0.06 | |
| 500 | 30 | 10.00 | 0.06 | |
| 600 | 30 | 9.00 | 0.06 | |
| 700 | 30 | 8.20 | 0.06 | |
| 800 | 30 | 7.20 | 0.06 | |
| 900 | 30 | 6.40 | 0.06 | |
| 1000 | 30 | 6.00 | 0.06 | |
| 1100 | 30 | 5.40 | 0.06 | |
| 1200 | 30 | 4.80 | 0.06 | |
| 1300 | 30 | 4.20 | 0.06 | |
| 1400 | 30 | 3.80 | 0.06 | |
| 1500 | 30 | 3.40 | 0.06 | |
| 1600 | 30 | 3.00 | 0.06 | |
| 1700 | 30 | 2.80 | 0.06 | |
| 1800 | 30 | 2.60 | 0.06 | |
| 1900 | 30 | 2.40 | 0.06 | |
| 2000 | 30 | 2.00 | 0.06 | |
| 2100 | 30 | 1.80 | 0.06 | |
| 2200 | 30 | 1.60 | 0.06 | |
| 2300 | 30 | 1.60 | 0.06 | |
| 2400 | 30 | 1.40 | 0.06 | |
| 2900 | 30 | 1.00 | 0.06 | |
| 3600 | 30 | 0.60 | 0.06 | |
| 4400 | 30 | 0.20 | 0.06 | |

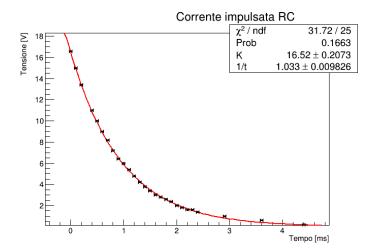


Figura 4: Interpolazione circuito RC

Tabella 1: Dati circuito RC

5.2 Seconda parte - Esperimenti su circuiti RL

Il procedimento descritto sopra è stato ripetuto dopo aver sostituito la capacità con l'induttanza, tramite la legge:

$$V = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

dove τ è pari a L/R. Di seguito riportiamo la tabella ed il grafico ricavato con la funzione fit di ROOT.

| Circuito RL | | | | |
|-----------------|--------|---------------|--------|--|
| Tempo $[\mu s]$ | Errore | Voltaggio [V] | Errore | |
| 0.0 | 0.1 | 18.00 | 0.12 | |
| 2.0 | 0.1 | 14.40 | 0.12 | |
| 4.0 | 0.1 | 11.20 | 0.12 | |
| 6.0 | 0.1 | 9.00 | 0.12 | |
| 8.0 | 0.1 | 7.00 | 0.12 | |
| 10.0 | 0.1 | 5.40 | 0.12 | |
| 12.0 | 0.1 | 4.40 | 0.12 | |
| 14.0 | 0.1 | 3.40 | 0.12 | |
| 16.0 | 0.1 | 2.60 | 0.12 | |
| 18.0 | 0.1 | 2.00 | 0.12 | |
| 20.0 | 0.1 | 1.80 | 0.12 | |
| 22.0 | 0.1 | 1.40 | 0.12 | |
| 24.0 | 0.1 | 1.20 | 0.12 | |
| 26.0 | 0.1 | 1.00 | 0.12 | |
| 28.0 | 0.1 | 0.80 | 0.12 | |
| 30.0 | 0.1 | 0.60 | 0.12 | |
| 32.0 | 0.1 | 0.60 | 0.12 | |
| 36.0 | 0.1 | 0.40 | 0.12 | |
| 42.0 | 0.1 | 0.20 | 0.12 | |
| 46.0 | 0.1 | 0.20 | 0.12 | |
| 50.0 | 0.1 | 0.20 | 0.12 | |
| 56.0 | 0.1 | 0.20 | 0.12 | |

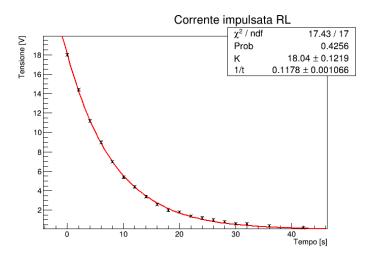


Figura 5: Interpolazione circuito RL

Tabella 2: Dati circuito RL

Anche in questo caso è stata ricavata la costante caratteristica del circuito interpolando i dati tramite ROOT. Il chi quadro ridotto è di 1.025 e, con 17 gradi di libertà, fornisce una probabilità del circa 43%. Anche in questo caso possiamo concludere che, nel complesso, i dati ricavati dall'oscilloscopio si adattano correttamente alla curva scelta per l'interpolazione.

5.3 Terza Parte - Circuito RLC

Per quanto riguarda il circuiti RLC, innanzitutto definiamo i parametri:

$$\gamma = \frac{R}{2L}$$

$${\omega_0}^2 = \frac{1}{LC}$$

Anche in questo caso è stato usato il generatore ad onda quadra e l'oscilloscopio per misurare il segnale di tensione ai capi della resistenza. In primo luogo è stato assemblato un circuito sottosmorzato, con una resistenza di $9.88 \pm 0.01~\mathrm{K}\Omega$ (Figura 3) e sono stati raccolti i dati in modo manuale, poi interpolati tramite ROOT, secondo le leggi:

$$V = RCV_0 e^{-\gamma t} sin(\beta t)$$
$$\beta = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

In questo caso il chi-quadro ridotto è di circa 1 e, con 114 gradi di libertà, la probabilità restituita è di circa 58%, che dimostra un buon accordo con i dati raccolti. E' anche possibile notare che il valore di γ è minore di quello di ω_0 , in accordo con quanto atteso in un circuito sottosmorzato.

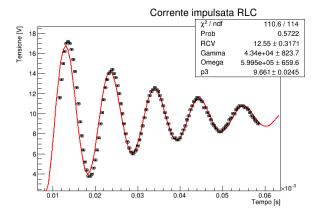


Figura 6: Circuito sottosmorzato

Mantenendo la configurazione è stata sostituita la resistenza ($R = 20 \pm 1 \text{ K}\Omega$) per ottenere un circuito sovrasmorzato. E' stato poi effettuato il fit dei dati con ROOT, tramite le leggi:

$$V = Q_0 R \frac{{\omega_0}^2}{2\beta} e^{-\gamma t} (e^{\beta t} - e^{-\beta t})$$

$$\beta = \sqrt{{\gamma}^2 - {\omega_0}^2}$$

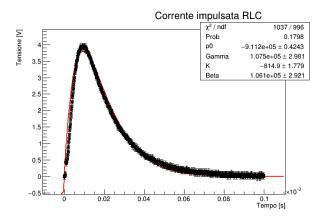


Figura 7: Circuito sovrasmorzato

Il chi-quadro ridotto ottenuto è di circa 1.04, e la probabilità è di circa 18%.

Infine, la resistenza è stata nuovamente sostituita con una dal valore di $1.8 \pm 0.1 \mathrm{K}\Omega$ per ottenere un circuito criticamente smorzato. Tramite l'interpolazione (effettuata con la formula seguente) si ottiene una probabilità del 40%.

$$V = Q_0 R \gamma^2 t e^{-\gamma t}$$

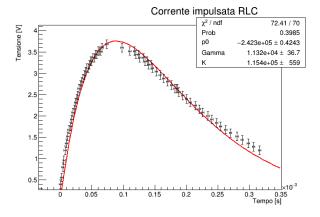


Figura 8: Circuito criticamente smorzato

6 Conclusione

I dati raccolti ci hanno permesso di confermare i modelli attesi. Nel caso della prima parte siamo riusciti a riprodurre dei circuiti RC ed RL, ad analizzare i fenomeni di carica e scarica ed a verificarne l'andamento esponenziale. Per quanto riguarda invece la seconda parte dell'esperimento, abbiamo costruito un circuito RLC sottosmorzato, sovrasmorzato e con smorzamento critico e riprodotto il tipico andamento del fenomeno di scarica con successo. I valori ottenuti del chi-quadro ridotto in relazione ai gradi di libertà confermano la buona riuscita dell'esperimento.